· BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-258034

(43)Date of publication of application: 11.09.2002

(51)Int.CI.

GO2B 5/26

G02B 5/18 G02B 5/28

G02B 6/122

(21)Application number: 2001-060810

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

(22)Date of filing:

05.03.2001

(72)Inventor: KIKUTA HISAO

IWATA KOICHI

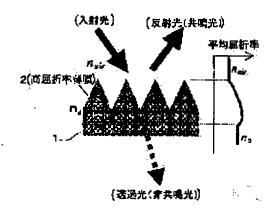
MIZUTANI AKIO TOYODA HIROSHI

(54) WAVELENGTH FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a narrow range reflection type wavelength filter in which formation of a thin film is required to performed only once and high reflectance can be obtained.

SOLUTION: The fine recess and projection pattern of a substrate coated with a dielectric layer is controlled in such a manner that when the ambient atmosphere, the dielectric layer and the substrate are regarded as a medium, the average refractive index depending on the height gently changes from the ambient atmosphere side to the substrate side and that the refractive indices nd, ns, nair in the dielectric layer, the substrate and the ambient atmosphere, respectively, satisfy the relation of nd>ns, nair. The fine recesses and projections and the dielectric layer form a waveguide layer for the light incident to the surface having the recesses and projections. The period Λ of the fine recesses and projections is specified to the range satisfying $\Lambda < \lambda / (ns+nairsin\theta)$ and $\Lambda < \lambda / (nair+nairsin\theta)$, wherein ns and nair are the refractive indices of the substrate and the



ambient atmosphere, respectively, and λ and θ are the wavelength and the incident angle of the irradiating light, respectively. Or the period Λ of the fine recesses and projections is specified to satisfy the relation of $\Lambda > \lambda / (\text{ngmax+nairsin}\theta)$, wherein ngmax is the highest average refractive index in the waveguide layer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3711446

[Date of registration]

26.08.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A front face is equipped with a wrap dielectric layer for the substrate which has detailed irregularity, and this detailed irregularity side. The detailed irregularity of said substrate The average refractive index in each height in the detailed irregularity height direction when using a perimeter ambient atmosphere, a dielectric layer, and a substrate as a medium is changing from the perimeter ambient atmosphere side to the substrate side gently so that an acid-resisting operation in a substrate front face may be acquired. When the refractive index of a dielectric layer, a substrate, and a perimeter ambient atmosphere is respectively set to nd, ns, and nair It is nd>ns and nair and said detailed irregularity and dielectric layer form in this concavo-convex field the waveguide of the light which carried out incidence. The period of the detailed irregularity of said substrate It is lambda<lambda/(second+nairsintheta) when the wavelength and the incident angle of ns, nair, and exposure light are respectively set [this period] to lambda and theta for the refractive index of lambda, a substrate, and a perimeter ambient atmosphere.

Lambda<lambda/(nair+nairsintheta)

It is lambda>lambda/(ngmax+nairsintheta), when it considers as the range with which are satisfied of ****** and the period lambda of said detailed irregularity sets the highest average refractive index in said waveguide to ngmax.

The wavelength filter characterized by considering as the range to satisfy.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号 特開2002-258034 (P2002 - 258034A)

(43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

(51) Int.CL?		識別記号	FΙ			テーマ	1)*(参考)	
G 0 2 B	5/26		G O 2 B	5/26		2H047 2H048		
	5/18			5/18				
	5/28			5/28		2	H049	
	6/122			8/12		A		
			審査論	球 有	菌求項の数	ı ol	(全 7 頁)	
(21)出顯番号)	特職2001-60810(P2001-60810)	(71)出廢人					
(00) (Lippin		75-540-6-6-111-111-10-10-10-1-1-1			術級與事業団			
(22)出題日		平成13年3月5日(2001.3.5)			川口水本町4	『月1番8	8号	
			(72) 発明者	菊田	久雄			
				吳庫県	西宫市高須町	2丁目13	路19-2202号	
			(72)発明者	岩田	耕一			
				大阪府	大阪府河内長野市大師町18番1号			
			(72)発明者	水谷	彰夫			
				数智県	数 質果草達市平井2丁目4番9号			
			(74)代理人	100065	215		-	
				弁理士	三枝 英二	外84	K)	

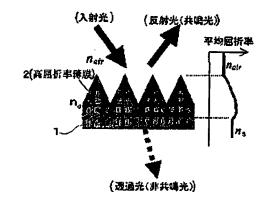
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 波長フィルタ

(57)【嬰約】

【課題】 薄膜の成膜が一度で済み且つ高い反射率が得 られる狭帯域反射型波長フィルタを提供する。

【解決手段】 誘電体層に覆われた基板の微細凹凸の形 **悠は、周囲雰囲気と誘電体層と基板とを模質としたとき** の善高さでの平均屈折率が周囲雰囲気側から基板側へと 緩やかに変化しており、誘電体層、基板、周囲雰囲気の 屈折率をna, na, na, としたときに、na>na, n コン であり、微細凹凸及び誘電体層が該凹凸面に入射 した光の導波層を形成しており、微細凹凸の周期は、該 周期をA、基板及び周囲雰囲気の屈折率を各々n、、n a_{rr} 、照射光の波長及び入射角を λ 、hetaとすると、 Λ < $\lambda/(n_s+n_{sir}\sin\theta)$, 及び $\Lambda<\lambda/(n_{sir}+n_{sir}$ sin heta)を満足する範囲とされ、微細凹凸の周期 Λ は、導 波響における最も高い平均屈折率をflanex とすると、 $\Delta > \lambda / (n_{onex} + n_{out} \sin \theta)$ を満足する範囲とされ る。



(2)

特闘2002-258034

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に微細凹凸を有する基板と、該微細 凹凸面を覆う誘電体層とを備え、前記基板の微細凹凸 は、基板表面での反射防止作用が得られるように、周囲 雰囲気と誘電体層と基板とを媒質としたときの微細凹凸 高さ方向における各高さでの平均屈折率が周囲雰囲気側 から基板側へと緩やかに変化しており、誘電体層、基 板。周囲雰囲気の屈折率を蓋々れる。れて、れていとした ときに、

1

na>n., nair

であり、前記微細凹凸及び誘弯体層が該凹凸面に入射し た光の導波層を形成しており、

前記墓板の微細凹凸の周期は、該周期を八、基板及び周 **岡雰囲気の屈折率を各々n.、n.,... 脛射光の波長及び** 入射角を各々れ、日とすると、

 $\Lambda < \lambda / \{n_1 + n_{11}, \sin \theta\}$

 $\Lambda < \lambda / (n_{air} + n_{air} \sin \theta)$

の双方を満足する範囲とされ、

前記微細凹凸の周期人は、前記導波層における最も高い 平均屈折率をflanexとすると

 $\Lambda > \lambda / \{n_{nnn} + n_{ex}, \sin\theta\}$

を満足する範囲とされることを特徴とする波長フィル

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、波長フィルタに関 し、特に、選択液長の狭い特性を持つ液長フィルタに開 する。

[0002]

屈折率変調を与えたり、導液路の上面または下面に周期 的な微細凹凸形状を形成することにより、板状の波長フ ィルタを作成することができる。この波長フィルタは、 周期構造内での共鳴現象を利用しており、数ナノメート ル以下の極めて狭い波長域の光だけを反射する狭器域バ ンドバス特性を持っている。1985年に、ブルガリアのMa shevとPopovが波長633mmの可視光に対するフィルタを実 際に試作し、その共鳴現象を確認している(L. Mashev a nd E. Popov, Zeroorder anomaly of dielectric coa ted gratings"、Optics Communications、Vol.55, No. 40 率を基々na, na, na, としたときに、 6 (1985) pp.377-380)。 ただし、彼らの経案するフィ ルタ構造では、共鳴波長での反射率は高いものの、非共 鳴波長での反射率も数%存在し、波長選択の効率が無か った。非共鳴波長の反射率を低減させるために、米国の R. MagnussonとS. Wangは、格子層(屈折率または形状 が周期的に変化する層)の上または下に屈折率の異なる 薄膜層を設けることを提案している(米国特許第5598300 号)(R. Magnusson and S. S. Wang, 著"Transmission bandpass guided-mode resonance filters", Applied

方、上記の波長フィルタとは別に、光の波長より細かな 表面構造で光の反射を無くす方法も考えられている。と の原理は、微細構造により表面の平均的な屈折率を徐々 に変化させることで反射を低減させるものであり、蛛の 目の表面微細構造 (Moth Eye構造) として古くから知ら れている。この反射防止構造の特長は広い波長範囲につ いて反射率が小さいことである。可視光や近赤外線に対 する反射防止構造の作成は、1987年頃より始まり(Y. On. o, Y. Kimura, Y. Chta, and N.Nishida, 著「Antiref] 10 ection effect in ultrahigh spatial-frequency holog raphic relief gratings, Applied Optics, Vol.26, N 0.6 (1997年) 1142-1146頁)、現在までに理論解析と制 作手法の両面から冥用化に向けて研究開発が進められて きた。近年では、金属の細線やドットバターンをマスク に、高密度プラズマを用いてエッチングを行うことで、 高アスペクト比の三角または円錐の微細構造を作成する ことも可能になってきた(特願2000-088524号,高原 巻田)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】高効率な波長フィルタ の性能は、中心液長での反射率が100%に近く、それ以外 の波長では反射率が0%(すべて透過)になるのが望まし い。Magnussonらの方法で非共鳴波長の反射率を低減さ せるためには、格子層を含めて複数層の薄膜を成膜する 必要がある。フィルタを重産する場合、屈折率の異なる 薄膜を多重に成膜することは、生産コストを高くすると いう問題を生じる。

【0004】本発明の目的は、製造が簡便であり生産コ ストを低減させることができ、しかも高い波長遵釈性が 【従来の技術】スラブ型(磨型)の光導波器に周期的な 30 得られる狭帯域反射型波長フィルタを提供することにあ る.

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、表 面に微細凹凸を有する基板と、該微細凹凸面を覆う諸電 体層とを備え、前記基板の微細凹凸は、基板表面での反 射防止作用が得られるように、周囲雰囲気と誘電体層と 基板とを媒質としたときの微細凹凸高さ方向における各 高さでの平均屈折率が周囲雰囲気側から基板側へと緩や かに変化しており、誘弯体層、基板、周囲雰囲気の屈折

na>ns, nair

であり、前記微細凹凸及び誘電体層が該凹凸面に入射し た光の導波層を形成しており、前記墓板の機細凹凸の周 期は、該周期を△、基板及び周囲雰囲気の屈折率を各々 n.、n.,,、照射光の波長及び入射角を各々入。 θとす ると

 $\Lambda < \lambda / \{n_1 + n_{11} / \sin \theta\}$

 $\Lambda < \lambda / \{n_{ai}, + n_{ai}, \sin\theta\}$

の双方を満足する範囲とされ、前記微細凹凸の層期A Optics, Vol.34, No.35 (1995年) 8106-8109頁)。— 50 は、前記導波層における最も高い平均屈折率をAlgert と

特闘2002-258034

せスト

 $\Lambda > \lambda / \{n_{4000} + n_{41}, \sin\theta\}$

を満足する範囲とされることを特徴とする波長フィルタ により達成される。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態に係る 狭帯域反射型波長フィルタについて図面を参照しながら 説明する。

【0007】図1は、本発明の一実施形態に係る波長フ は、表面に微細凹凸を有する基板1と、該微細凹凸面を 覆う誘電体層2とを備えている。基板1の微細凹凸は、 この例では、図示のように断面三角波状に形成されてい る。この微細凹凸は、これに取らず、サインカーブ状 等。基板表面での反射防止作用が得られるように、国田 雰囲気(通常は空気)Aと誘電体層2との平均屈折率が 周囲雰囲気側から基板側へと緩やかに変化した形状とす ることができる。このため、微細凹凸の断面形状は、凸 部が先細となるように形成されているのが望ましい。 【0008】誘電体層及び基板の材質は、誘電体層、基 20 板、周囲雰囲気の屈折率を蓋々n。, n。, n。, とした ときに、誘弯体の屈折率n。がこれらの中で最も大きく なるように、すなわち

na>n, nair

となるように選択される。

【0009】この構成により、微細凹凸及び誘電体層が 該凹凸面に入射した光の導液層が形成されている。

【0010】前記基板の微細凹凸の周期は、該周期を A. 墓板及び周囲雰囲気の屈折率を各々ng. ngg, M 射光の波長及び入射角を基々入、日とすると、

 $\Lambda < \lambda / \{n_1 + n_{11}, \sin \theta\}$

 $\Lambda < \lambda / (n_{at}, + n_{at}, \sin \theta)$

の双方を満足する範囲とされる。微細凹凸の周期をこの 範囲とすることにより、第囲気側及び墓板側への回折光 の発生が抑止される。

【①①11】さらに、微細凹凸の周期人は、導波層の平 均屈折率を介。における最も高い平均屈折率を介。nex とすると

 $\Lambda > \lambda / \{n_{ann} + n_{ex}, \sin\theta\}$

を満足する範囲とされる。微細凹凸の周期をこの範囲と 40 することにより、入射光を導波層内に伝鍛させることが できる。

【0012】墓飯の材料としてはガラス、プラスチッ ク. シリコン単結晶等を使用することができる。 これち の中でも、低屈折率であるガラスやプラスチックが特に 壁ましい。

【0013】また、誘電体層を形成する材料としては、 TIG., MaFa., SIG.等、通常の光学薄膜形成用材料を使用 することができる。これらの中でも、高屈折率であるTi G MaF」が特に望ましい。また、照射光が赤外線の場合 50 は、51、Ge、ZnSe等を使用することができる。

【0014】微細凹凸の周期Aは、用いる材料の屈折 率、照射光の波長等の条件に応じて適宜決定される。照 射光がフィルタ面に垂直に入射する場合は、(臺準波長 入/墓板屈折率ng)の()、9倍程度が望ましい。

【りり15】この微細凹凸は、例えば、干渉縞遮光や電 子ピーム露光とエッチングとを組み合わせることにより 基紂に微小な凹凸を形成し、その表面に真空萎着、スパ ッタ法等により高屈折率膜を形成するというようにして ィルタの断面を概略的に示している。この波長フィルタ 10 形成することができる。また、基材の微小な凹凸は成形 型を用いて置産することができる。

> 【りり16】本発明は、入射光の中の特定の波長の光を 選択的に反射する機能を有する。これには、入射光に対 する反射防止作用及び共振モード格子フィルタとしての 作用が寄与している。以下、これるの作用及びその原理 について説明する。

【0017】a. 反射防止作用について

図2は、3角形を基本単位とする反射防止構造の1例を 示している。三角形の周期をA、周囲雰囲気(空気層) の屈折率をn.,, 基板laの屈折率をn.とする。真空 中での波長がλの大きさをもつ光が角度qをもって入射 する場合、回折波を発生しないための条件は、

 $\Lambda < \lambda / \{n, + n_{ni}, \sin \theta\}$ (1)

 $\Lambda < \lambda / (n_{air} + n_{air} \sin \theta)$ 7111

の双方を満たすことである。高さ方向に対する平均屈折 率を図2の右側にグラフで模式的に示している。との標 造においては、上部の周囲雰囲気の屈折率から基板層の 屈折率へと変化している。光の反射は屈折率の急激な変 化で生じるので、図のように屈折率が徐々に変化する場 30 台、光はほとんど反射しない。また、墓板の凹凸断面形 状は必ずしも三角形である必要はない。平均屈折率が高 さ方向に緩やかに変化する構造であれば、反射防止の効 果が現れる。最適な平均屈折率の変化は、空気の屈折率 から華板の屈折率に一定に変わるものである。反射率と 透過率は回折格子の厳密解析計算法(Rigorous Coupledwave Analysisなど)を用いて求めることができる。微細 凹凸は、凹凸の高さが高いほど(アスペクト比が高いほ ど) 長い波長も含めて反射防止の効果がある。望ましく は、微細凹凸の高さ(深さ)は、照射光の波長と同一か それ以上とされる。

【0018】6、共振モード格子フィルタについて 図3は共鳴現象を利用した格子フィルタの基本構成であ る。フィルタは、基板1b上に屈折率変調または矩形波 状等の周期的な形状変化をもつ導波層2りを有してい る。入射光は、導波層の周期性により回折される。ただ し、回折波は導波層と基板層および導波層と周囲雰囲気 の境界で全反射が起こる角度に回折するよう設定する。 このためには、導波層は基板層や周囲雰囲気より高い層 折率

(4)

特開2002-258034

n,>n,,, n, (n。は導波層の平均屈折率)

(2)

を持たねばならず、また、導波層の変調周期/は、導波 層における最も高い平均屈折率をnォォォ、として $\Lambda > \lambda / \{n_{ann} + n_{ex} + \sin \theta\}$ の条件を満足しなければならない。

【0019】入射波は導波層の格子構造のために、導波 層内に回折波を発生する。この回折波が、導波層内を伝 做する条件を満たすとき。再び周期構造と結合を起こし て、入射光に対して鏡面反射の方向に回折波(反射波) 層に進入することができず、入射光に対して透過波とな る。前記導波条件を満足する場合は、反射効率がほぼ10 0%の高効率なフィルタになる。このフィルタはバンドバ スの反射型フィルタであり、屈折率の変調量を調節する ことで、フィルタの半値帽をコントロールできる。した がって、屈折率の変調量を適当に設計することにより、 数オングストロームの半値帽のフィルタを作ることがで きる。導波層の伝搬条件は電場の偏光方向によって異な る。したがって、同じ構造であっても、共鳴波長は入射 が紙面に垂直な波動)の方がTE波(電場が紙面に垂直な 波動)に比べて半値幅が狭い。

【0020】図3の樽造において、導波層の上面。下面 では屈折率差による反射光が生じるので、非共鳴波の反 射率がOにならず、数%の反射光が残る。図4は Magn ussonらが提案している非共鳴波の反射率低減のための 多層構造である。この例では変調導波層2cの上下に薄 膜層3 c、4 cを1層ずつ付加して基板1 c上に設けて いる。この多層構造では、入射光を上下の層で反射させ 打ち消し合うように干渉させることにより、反射率を低 30 減している。薄膜層の厚さはそのような干渉が生じるよ うに、光学膜厚が波長の半分または1/4になるように設 定される。また、上下いずれか一方の層を変調導波層の 界面で代用することにより、他方の薄膜層を省略するこ とも可能である。また、より反射率を低減させるために は、薄膜層の層数を増やす必要がある。非共鳴波の反射 率低減の原理は、よく知られている誘電体多層機による 反射率低減と同じである。

【0021】c. 反射防止構造型の共振モード格子フィ ルタ

本発明は、上記原理に基づくものである。以下、図1に 示す共振モード格子フィルタの断面図に基づいて本発明 を説明する。このフィルタは、図2の反射防止構造に、 真空蒸着などの方法で基板より層折率の高い誘電体薄膜 を付着したものである。薄膜の表面形状は、基板の凹凸 形状を保存しているものが望ましい。高さ方向に対する 平均屈折率の分布を図の右側にグラフで示す。平均屈折 率は周囲雰囲気の値から徐々に大きくなり、その後小さ くなって基板の屈折率と一致する。しがって、屈折率分 布型の光導波路と同じ機能を果たし、回折波がこの領域 59 値幅が大きくなる。

に閉じこめられる。そして、3角形の格子周期で横方向 について屈折率が変調されていることになる。この回折 波が、式(2)及び式(3)で示した導波層内を伝搬する条件 を満たすとき、再び周期構造と結合を起こして、入射光 に対して鏡面反射の方向に回折波(反射波)を発生す

【0022】このフィルタの反射特性は、凹凸形状のア スペクト比(凹凸の高さと周期の比)。諸電体薄膜の膜 を発生する。一方、導波条件を満足しない回折波は導波 10 圧と屈折率、基板材料の屈折率に強く影響される。一般 に、半値幅(ビーク領域の液長幅)を狭くするには、ア スペクト比を高くする(山を高くする)、薄膜の屈折率 を低めに設定する、薄膜の厚さを薄くする、ということ で実現できる。非共鳴波長での反射率を低くするには、 アスペクト比を高くする必要がある。

【0023】以下に数値計算の結果を使って具体例を紹 介する。形状から光の反射特性を求めるのに、ROMA(Ri corous Coupled Wave Analysis) とよばれる計算アルゴ リズムを用いた。この計算アルゴリズムは、回新格子に 光の偏光方向によって異なる。また、一般にTA版(磁場 20 ついての電磁気的な厳密計算手法であり、共鳴領域の回 折効率を正確に求めるための方法として、世界各地で用 いられているものである。

> 【0024】図5(a)は、アスペクト比2.5の樽道をもつ 石英基板に屈折率2.25(TrG))の誘電体薄膜を基準波長 の0.4倍の厚さで形成した波長フィルタの緩断面とその 位置に対応する平均屈折率を示しており、図6(a)は、 この場合の分光反射率特性の計算値である。入を付した 数値は波長で頻格化した値を示し、nmを付した数値は 波長を具体的に633mmとしたときの値を表している。入 射光にはTN彼を想定し、基準波長で共鳴するように設計 を行った。格子周期は基準波長の0.54倍である。半値幅 が波長の3~10~倍と極めて狭い。また、それ以外の波 長では反射率は非常に小さく、約9.3%の大きさであ る。この結果から、反射防止構造に1層だけの薄膜を形 成した構造で、狭帯域の波長フィルタとして機能するこ と、および、非共鳴光の反射率が低減できていることが 分かる。

【0025】図5 (6)、図5 (c)はアスペクト比が1.5と 9.7の構造をもつ石英墓板に屈折率2.25(TiG)の誘電 40 体薄膜を基準波長の0.4倍の厚さで形成した波長フィル タの縦断面とその位置に対応する平均屈折率を示してい る。 図6(b),図6(c)は、各場合の分光反射率特性の計 算値である。(b)においては、非共鳴光の反射防止の効 果がよく現れているが、(c)ではその効果が薄れ、長波 長側で反射率が大きくなっている。ただし、(b)の半値 幅は(a)の場合に比べてかなり広いものになっている。 【0026】薄膜の厚さより大きな凹凸のある構造で は、アスペクト比が低いほど、導波路としての屈折率変 調が強くなる。そのため、アスペクト比が小さいほど半

特開2002-258034

【0027】低いアスペクト比で狭い半値幅を実現する には、薄膜の膜厚または屈折率を小さくする必要があ る。ただし、このような構成では導液層の平均屈折率が 小さくなり(墓板の屈折率との差が小さくなり)。透過 の1次回折波が発生する条件と共鳴条件が近くなって、 共鳴波長より短い波長領域では、回折波が発生する。図 5のフィルタにおける透過1次回折波の発生の様子を図 7に示す。図7の(a)、(b)、(c)は図5の(a)、(b)、(c) の場合とアスペクト比が一致している。アスペクト比が 2.5の場合。1次回折波は共鳴波長から離れたところで 発生する。アスペクト比が0.7では、共鳴波長とほとん ど同じ波長で回折光が発生する。フィルタを「特定の一 つの波長だけを取り出す素子」として利用する場合は、 共鳴波(反射波)を出力として扱えばよく、これは1次 回折波に影響を受けないので、このような特性に注意を 払う必要はない。しかし、透過光を利用する場合におい ては、共鳴波長より短い波長領域で、回折のためにエネ ルギーが失われることになり、利用効率の低いものにな

7

入射するという条件を設定したものであった。しかしな から、光が各図の紙面内で斜めに入射する場合において も、同様の働きをする。

[0029]

る.

【発明の効果】本発明に係る波長フィルタは、表面に微 細凹凸を有する基板と、該微細凹凸面を覆う誘電体層と を備え、前記墓板の微細凹凸は、基板表面での反射防止 作用が得られるように、周囲雰囲気と誘電体層と墓板と を媒質としたときの微細凹凸高さ方向における基高さで の平均屈折率が周囲雰囲気側から基板側へと緩やかに変 30 【図3】 本発明の基本となる原理の説明図であり、共 化している。これにより、入射光に対する反射防止効果 が得られる。また、誘電体層、基板、周囲雰囲気の屈折 率を各々na。na。na」としたときに、

na>ns, nas,

となるように各々の屈折率が決められ、微細凹凸及び誘 電体層が該凹凸面に入射した光の導波層を形成してい

【0030】前記基板の微細凹凸の周期は、該周期を A. 基板及び周囲雰囲気の屈折率を各々n。 n...、照 射光の波長及び入射角を各々入、分とすると、

 $\Lambda < \lambda / \{n_1 + n_{11}, \sin \theta\}$

 $\Lambda < \lambda / (n_{alr} + n_{alr} \sin \theta)$

の双方を満足する範囲とされ、これにより、雰囲気側及 び墓板側への回折光の発生が抑止される。

【0031】さらに、微細凹凸の周期Aは、導波層の平

均屈折率を介。における最も高い平均屈折率を介。nex とすると

 $\Lambda > \lambda / \{n_{ann} + n_{ss}, \sin\theta\}$

を満足する範囲とされ、これにより、 入射光を導波層内 に伝接させることができる。

【0032】とのようにして、波長フィルタに入射した 光は、導波層内を伝鑚し微細凹凸の周期構造と再度結合 して、入射光に対して錗面反射の方向に出射する。これ により、特定波長の光が反射光として得られ、他の波長 - 10 の光は基板を透過する。その結果、非共鳴波長の反射を 抑制して高い波長選択性が得られる。

【0033】本フィルタを製作するには、基板に微細凹 凸による反射防止構造をもたせ、これに一層の誘電体薄 膜を形成するだけでよい。したがって、広い波長範囲で 非共鳴波の反射率を低減するために複数層の光学薄膜を 設けていた従来のスラブ型格子フィルタと異なり、複数 層に亘る複雑な誘電体の蒸着プロセスが不要になり、製 造が簡便であり生産コストを低減させることができる。

【0034】本フィルタの用途は、通常の共振モード格 【0028】以上の例は、格子構造に対して垂直に光が、20、子フィルタと同様に、レーザー発振用キャビティーミラ 一、分光用波長選択素子、波長多重光通信用波長分割素 子、偏光分離素子などがある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一美施形態に係る波長フィルタの作 動原理の説明図であり、フィルタの緩断面及びその位置 に対応した平均屈折率を示す。

【図2】 本発明の基本となる原理の説明図であり、反 射防止構造の緩断面及びその位置に対応した平均屈折率 を示す。

緩モード格子フィルタの緩断面を示す。

【図4】 本発明に関連する構造の説明図であり、多層 模造方フィルタの縦断面を示す。

【図5】 3種類のアスペクト比の構造をもつ波長フィ ルタの縦断面とその位置に対応する平均屈折率を示して いる。

【図6】 図5に示した波長フィルタの各々の分光反射 率特性のグラフである。

【図?】 図5に示したフィルタにおける透過1次回折 40 波の発生の様子を示すグラフである。

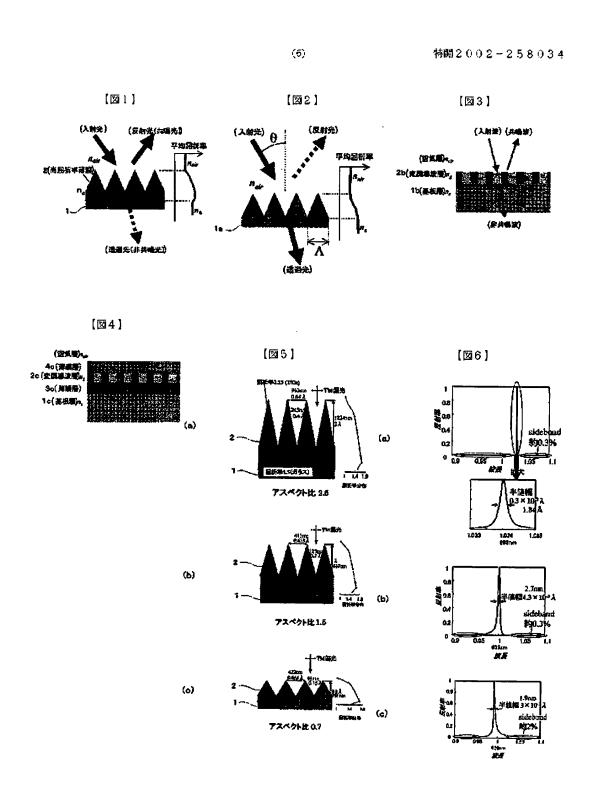
【符号の説明】

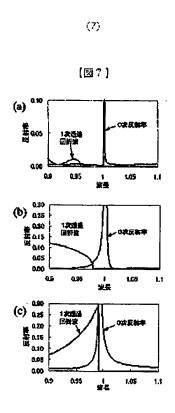
l. la, lb. lc 華板

2.2b,2c 諸電体層

3 c 薄膜層

4 c 薄膜層







フロントページの続き

(72)発明者 豊田 宏

大阪府和泉市桑原町247香地の5ファロー 和泉102号

Fターム(参考) 2H047 LA01 TA43

2H048 FA05 FA12 FA15 FA21 GA04 GA09 GA13 GA24 2H049 AA03 AA51 AA59 AA64

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLA	CK BORDERS	
□ іма	GE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FAD	DED TEXT OR DRAWING	
☑ BLU	RRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKE	WED/SLANTED IMAGES	
☐ COL	LOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRA	AY SCALE DOCUMENTS	
- LINI	ES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	٠
☐ REF	ERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ отн	IER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.